#### (54) THIN FILM PRODUCING AP. ATUS

(11) 62-120474 (A) (43) 1.6.1987 (19) JP

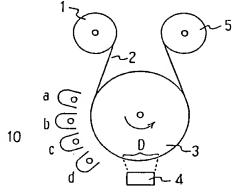
(21) Appl. No. 60-259856 (22) 21.11.1985

(71) TEIJIN LTD (72) TOSHIHIKO TODA

(51) Int. Cl\*. C23C14/56,G11B5/66,G11B5/84,H01F41/14

PURPOSE: To stably form a thin functional film without wrinkling a high-polymer film substrate under transfer by heating up the above-mentioned substrate which is supported and transferred by a cylindrical can according to a heating up pattern and passing the substrate through a film forming region.

CONSTITUTION: The high-polymer film 2 which is delivered from an unwinding roll 1 in a vacuum vessel is wound on the cylindrical can 3 kept at a prescribed temp, and is transferred by the can so as to be passed through the film forming region D where a thin magnetic metallic film is formed thereon by a sputtering source 4 for a magnetic metal; thereafter, the film is taken up on a take-up roll 5. A heating up means 10 consisting of plural IR lamps (a)—(d), etc., is disposed from near the part where the above-mentioned 2 is supported on the can 3 up to the film forming region D in the thin film producing apparatus constituted in the above-mentioned manner. The above-mentioned high-polymer film 2 is thereby heated up to the temp, in the film forming stage according to the heating up pattern which is approximately linear or the like.



#### (54) LOW PRESSURE VAPOR GROWTH DEVICE

(11) 62-120475 (A) (43) 1.6.1987 (19) JP

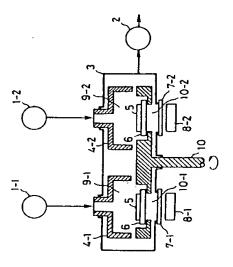
(21) Appl. No. 60-260876 (22) 20.11.1985

(71) ANELVA CORP (72) YOICHI INO(2)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. C23C16/44,C23C16/56

PURPOSE: To efficiently and continuously form multi-layered films having high quality by providing respectively discrete reactive gas introducing systems into plural pieces of reaction chambers provided in a vacuum chamber, imposing a substrate on a substrate holder and moving the substrate between the reaction chambers.

CONSTITUTION: Plural pieces of the reaction chambers 4-1, 4-2 are provided in the vacuum chamber 3 and the respectively discrete reactive gas introducing systems 1-1, 1-2 are provided thereto. The substrate 5 is imposed on the substrate holder 10 bored with holes 10-1, 10-2 and the holder is rotated to move the substrate between plural pieces of the above-mentioned reaction chambers 4-1, 4-2. The substrate 5 is heated to a prescribed temp by lamp heaters 8-1, 8-2 and the introducing reactive gases are introduced into each of the reaction chambers 4-1, 4-2 to successively form the desired thin films on the substrate 5. The multi-layered films having the good quality are thereby continuously formed.



# (54) METHOD AND APPARATUS FOR PHOTOCHEMICAL REACTION PROCESSING

(11) 62-120476 (A) (43) 1.6.1987 (19) JP

(21) Appl. No. 60-259986 (22) 19.11.1985

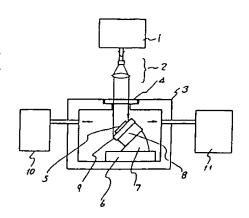
(71) NEC CORP (72) SHUNJI KISHIDA

(51) Int. Cl4. C23C16/48,C23F4/00

PURPOSE: To execute photochemical reaction processing effective for flattening of a device by self-alignment by diagonally irradiating light of parallel luminous fluxes on a substrate in a gaseous atmosphere and relatively rotating the above-

mentioned light and the substrate.

CONSTITUTION: The light is irradiated from a light source 1 via an optical system 2 and incident window 4 on the desired part on the surface of the substrate 5 in a reaction cell 3 in which the desired gaseous atmosphere is maintained by a gas supply system 10 and exhaust gas system 11, by which the substrate is subjected to the processing based on the photochemical reaction. The above-mentioned light in the above-mentioned photochemical reaction processing method is made into parallel luminous fluxes and such light is diagonally irradiated on the above-mentioned substrate 5 attached via a rotary stage 8 and a heater 9 to an inclined stage 7 on an X-Y stage 6 for position adjustment. The above-mentioned substrate is further rotated around the axis perpendicular thereto as the axis of revolution relatively with the above-mentioned light by the above-mentioned rotary stage 8.



⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 120475

@Int\_Cl.4

. . . .

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和62年(1987)6月1日

C 23 C 16/44 16/56 6554-4K 6554-4K

塞杏請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

減圧気相成長装置 60発明の名称

> の特 頭 昭60-260876

頤 昭60(1985)11月20日 ②出

野 ⑦発 明 者 伊

洋

東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内

明者 椞 迫 72発 眀 者 野 伊発

勇 濟

東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内

日電アネルバ株式会社 ⑦出 顋

東京都府中市四谷5-8-1

弁理士 村上 20代 理

1.発明の名称

滅圧気相成長装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 真空チャンパー内で基板上に複数層膜を形 成しうる減圧気相成長装置において排気ポン **プを有する一個の真空チヤンバー**

内に、それぞれ仮別の反応ガス導入系をもつ 複数個の反応室と、

**益板を観覚しかつ該基板をしてそれら複数** の反応意間を移動せしめることのできる基板 保持器とを具えたことを特徴とする減圧気相 成長裝置.

(2) 前記複数の反応窓が単一円上に配置されて おり、前記基板の移動が、該円の中心を中心 とする囲転移動で行なわれることを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載の減圧気相成長 袋屋.

#### 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本是明は彼庄気相成長(以下、LPCVD)装 置に関し、特に金属膜及び金属シリサイド膜等の 複数層膜の形成時に成力を発揮するLPCVD装 皿に関するものである。

(従来技術)

従来のLPCVD装置では、第3回に示すよう な構造のものが代表的である。即ち、排気ポンプ 22を有し、ヒーター20で加熱される1個の真 空チャンパー23の全体が反応室を兼ね、その中 に石英ポード26に載せて収容された1銭以上の 基板25上に反応ガス導入系21より導入される ガスを使って、四一成膜条件で単一層の成膜を行 うものである.

さて、現在の半導体装置の製造では複数層膜の 形成の技術は極めて重要(金属及び金属シリサイ ドの多層膜の有用性については、"Structure of Selective Low Pressure Chemically Vapor - Deposited Film of Tungsten"

J. Electrochemical Soc. 132 (5) May 1985 by M. L. Green, R. A. Levy 及び"配線用ブラケットCVDWの解析" 応物学 会(秋季) 3a - V - 8, 1985陳、原らの文 献が詳しい。) である。

#### (本発明が解決しようとする問題点)

この従来の裝置を用いて複数層膜(以下、多層 酸ともいう)の形成を行う場合には、多層膜は一 般に各層で成膜条件即ち反応温度。反応ガス流量 及び圧力を具にするため、一層の成膜を終るを度 成膜条件を次層に適合したものに変化させる必要 があり、そのため温度、ガス流量を安定化させる のにかなりの待ち時間が必要であった。更になた 的段の成膜に用いた反応ガス種の残留による汚染 が後度の成膜で問題となるという欠点があった。

これを解決する装置としては、それぞれ独立した反応室と俳気ポンプを有する、真空チャンパーを直列に連結した、いわゆる多室構造の装置が考えられたが、その構造の装置では複数の俳気ポンプが必要となるためコスト高になるほか、装置の

きる。

#### (実施例)

この実施例で、多層膜形成は次の如く行なわれる。こゝではタングステンシリサイド膜を形成した後、その上に純タングステン膜を連続的に形成

大型化、腹送系の複雑化が避けられないという欠 点があった。

本発明は、これらの問題を解決し、多層酸を連続的に形成させ、且つ各形成層の成績条件を互に強立させ良品質の多層膜を形成できるLPCVD数個の提供を目的とする。

#### (問題点を解決するための手段) 字

本発明は、真空チャンパー内で複数層膜を形成 しうる線圧気相成長数質において排気ポンプを有 する一個の真空チャンパー内に、それぞれ個別の 反応ガス導入系をもつ複数個の反応変と、

基板を報置しかつ該基板をしてそれら複数の反応室間を移動せしめることのできる基板保持器と を具える構成にすることによって前記目的を達成 したものである。

#### (作 用)

上記のような構成にしているので一の反応室で一層の成腹を行ない、それが終了したとき、基极保持器を動作させることによって当該基板を他の反応室に移動させて次層の成腹を行なうことがで

する場合について述べると、まず基板 5 は反応室 9 ー 1 において回転板 1 0 上の保持板 6 上に破壁され、反応ガス導入系 1 ー 1 よりW F。、Si H。. Heを反応ガスとして導入し、ランプヒーター 8 ー 1 により反応温度を 3 5 0 ℃とし第一周目のタングステンシリサイド膜を 結板上に 5 0 nm 形成 あって 2 より W F。、H。、He を反応ガスとして 源 2 原応ガスとして 源 2 原 を 5 0 でとし、 第 2 原目の 純タングステン 膜を 結板上に 5 0 0 でとし、 第 2 原目の 純タングステン 膜を 結板上に 1 0 0 nm 追加形成させる。

即ち反応至9-1は、タングステンシリサイド 膜の専用の成膜室であり、一方反応至9-2は純 タングステン膜の専用の成膜室としてそれぞれ強 立して用いられ、反応ガス流量、反応温度等の条 件は失々最適値に常に一定に保たれて、相互は干 歩し合うことなく速線的な多層膜形成が可能となっている。

この実施例の構成によれば、反応室を小さくで

# 特開昭62-120475(3)

きるため、ガス放出のおそれのある各部材の表面 根が小さくなり反応窓雰囲気のコンタミネーショ ンが減少し、その一方で、反応ガス消費効率が向 上するとともに、揺板以外の表面への成膜が抑制 されるという効果がある。

さらに内部チャンパーを4-1。4-2。…… と増加し、それに対応して四粒板10上の、それ ら内部チヤンパーの床の数を増すことが可能であ る。また増設されたもののいくつかは基板の予備 加熱用、冷却用または路板交換窓として(それら は内部チャンパーが省略できることがある) 用い ることも可能である。

上記で、回転板10は、内部チャンパー4-1。 4~2等の床として働くことともに、基板5の基 **板保や器として機能しているが、これは第2A因** (断面図)。 第2B図に示した装置を簡略化した ものと考えられることができる。ただし郷2B四 は雨2A図の基板保持器100の平面図である。 この場合の内部チャンパーの床と呼びうるものは むしろ11-1、11-2である。

気ポンプ、 3----裏空チャンバー、4-1,4-2----内部チャンパー、5----基板、10,10 

なお、実施例には拮板の移動を回転で行なうも のを示したが、反応室の配理を直線状にして、路 板の移取を直線運動で行なわせることもできる。 更にまた、実施例では一つの反応室で一個の基級 を処理するものを示したが、基板は一個以上級既 して処理してもよい。また、反応気を移動させ基 板を図定させるものも可能であって、本発明は其 の他様々に応用変形して実施しうる。

### (発明の効果)

本荘明は、金属護及び金属シリサイド膜等の多 層膜形成を経済的かつ高品質に、連続的に行うこ とができる。

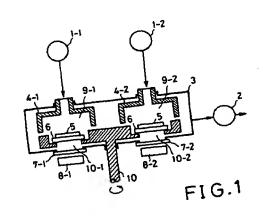
# 4.図面の簡単な説明

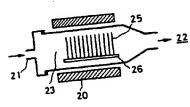
第1回は本発明の実施例のLPCVD装置の概 略の新面図。

第2A園は本発明の別の実施例の回憶の図で、 第2B団はその基板保特器の平面図。

第3回は従来のLPCVD装置の概略の新面包

1-1,1-2----版店ガス導入系、2----俳





F1 G.3

